



はじめに

1

光集積回路(PICs: Photonic Integrated Circuits)とは, 光通信で必須とされる種々の機能をワンチップ上に一括 集積したものである。単一機能の光デバイスに比べて, 実装コスト・消費電力・サイズなどの低減が可能なこと から,数多くのモジュールが実用化されており,現在の 光市場を席巻している。

光集積回路の歴史はベル研究所に端を発しており, 1969年に、当時の研究所の広報誌であったThe Bell System Technical Journalにて特集を組む形で大々的に紹 介されたのが、その始まりである¹¹。スチュアート・ミ ラー(Stewart E. Miller)やエンリク・マーカティリ(Enrique A. J. Marcatili) らによる伝送路における伝搬モード解析 をはじめとして、光集積回路で必須とされる概念のほと んどはこのときに形作られたと言っても過言ではない²¹。 その2年後の1971年に、東京工業大学の末松安晴によっ て、我が国でも初めて光集積回路の論文が発表されてい る³¹。このときは、上記ミラーらの論文の内容に加えて、 光源である半導体レーザや光パラメトリック発振器の集 積化や、波長多重などについても言及されており、より 現在の形に近い提案となっている。

光集積回路はその歴史上,光通信用途を前提に研究開 発が進められた経緯もあり,化合物半導体であるInPを ベースとしたものが,現在の主流となっている^{4,5)}。こ こで,材料としてInP が選択されているのは,光源であ る半導体レーザをはじめとして、種々の機能を容易に一 括集積できるためである。しかし、光源が必要とされな い回路においては、低損失かつ高密度集積の可能なSi系 材料の方が、性能・コストの両面で優位性があるため、 近年、多くの機関が開発を行っている^{6,7)}。鬼門であっ た光源についても、InP系半導体レーザのハイブリッド 接合技術の発展に伴って集積化が可能となり^{8,9)}, InP系 光集積回路の市場を脅かす存在になりつつある。上記の 背景からも、2000年代中頃まではInP一辺倒であった光 集積回路に、材料変革の波が訪れているといえるだろう。

そのような材料変革の時流を受けて,当グループでは, 光集積回路の新しいプラットフォームとして,有機薄膜 フィルムに着目している。有機薄膜は,近年,電子デバ イスの分野に導入されつつあり,ウェアラブルデバイス やメディカルデバイスとしての応用が注目を集めてい る^{10~12)}。これは光デバイスについても同じことが言え, チップ形状であった従来の光集積回路をフレキシブル化 することで,センシングや医療応用などを目的としたウ ェアラブルで高速な光信号処理が可能となる。

有機材料を用いた光伝送技術については、有機材料の 低損失性および柔軟性を活かして、既に多くの研究が行 われている^{13~15)}。しかし、有機材料はInP, Siと同等の 機能性を持たせることは極めて難しく、その多くがパッ シブな光伝送路としての研究に留まっている。近年にな ってようやく、有機材料上にリング共振器などの機能デ バイスを集積した報告などが行われるようになってきて はいるものの¹⁶⁾、未だ試作段階の域を出ておらず、デバ



図1 有機薄膜光集積回路 (OMPICs: Organic Membrane Photonic Integrated Circuits)の概念図

イスの集積度・多機能性という観点からはInPやSiに遠 く及ばないのが現状である。

本稿では、有機薄膜光集積回路(OMPICs: Organic Membrane Photonic Integrated Circuits)¹⁷⁾の提案を行う。 回路の概観は図1に示すとおりであり、厚さ数10 µmの 有機薄膜フィルム内に、光集積回路において必須とされ る機能全てをモノリシックに一括集積することを考え る。まず2節では、有機薄膜光集積回路に機能性を持た せるための材料について言及し、その集積手法や材料特 性について議論する。次に3節では、有機薄膜光集積回 路の代表的な構成とモノリシック集積技術について述べ る(あくまでも一例であり、実際には、これを拡張する 形で様々な構成が考えられる)。また4節では、3節で述 べた構成における各機能デバイスの性能限界を理論解析 とともに議論する。最後に5節において、回路内の最も 基本的な要素である'光伝送路'と'入出力カプラ'を 集積した実験について言及した上で、まとめとする。

2 有機薄膜光集積回路における機能性発現

一般的に,高分子ポリマーは要求性能に応じて幅広い 設計が可能であり,光導波路用途として現在までに様々 な種類の材料が合成されている^{18,19)}。これらは,伝搬損 失や耐熱性などの面において優れた特性を有するが,機 能性という観点からは,InPやSiなどの半導体材料と比 べると極めて限定される。そのため,有機薄膜光集積回 路においては,高分子ポリマーの薄膜フィルム内に別の 機能性材料を埋め込むことで,この問題をクリアする。 このとき,埋め込む機能性材料の特性として以下の二点 が要求される。

A. 光通信帯から可視帯までの光に対して,屈折率変 調や吸収変調,キャリア生成などの機能性をもつ こと

B. 薄膜フィルムの湾曲によって,損傷が起きないこと 本節では,これらを満たす二つの手法を提案し,薄膜 フィルム内への実装も含めて議論する。

2.1 グラフェンによる機能性発現

グラフェンを代表とする2次元系層状物質は, 揺らぎ の無い分子層膜を形成しやすく, 極薄膜においても良好 な移動度を有することから, 近年, 電子デバイスと光デ バイスの両面から様々な研究が行われている^{20~23)}。特に グラフェンは, 化学ポテンシャルの位置を制御すること によって, 光特性をダイナミックに切り替えることがで きるため, 受光や変調をはじめとした様々な光機能の発 現が可能である。また, その強固な力学的特性により, 湾曲によって損傷が起きることもない。そのため, 前述 のAとBの特長を併せ持った適当な材料であるといえる。

グラフェンの光学特性(複素誘電率ε)は,以下の式 で与えられる。

$$\varepsilon = 1 + \frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0 d_g} \tag{1}$$

ここで、 ω は光の周波数、 ε_0 は真空の誘電率、 d_s =0.7 nm はグラフェンの有効膜厚である。また、 σ はグラフェン の複素導電率であり、以下の久保公式により求めること ができる。

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 \frac{4\mu}{\pi} \frac{1}{\hbar(\tau_1 - i\omega)}$$

$$\sigma_2 = \sigma_0 \left(1 + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{\hbar\omega - 2\mu}{\hbar\tau_2} - \frac{1}{\pi} \arctan \frac{\hbar\omega + 2\mu}{\hbar\tau_2} \right) \qquad (2)$$

$$-i\sigma_0 \frac{1}{2\pi} \ln \frac{(2\mu + \hbar\omega)^2 + \hbar^2 \tau_2^2}{(2\mu - \hbar\omega)^2 + \hbar^2 \tau_2^2}$$



図2 グラフェンの屈折率および消衰係数の化学ポテンシャル依存性

ここで、 μ はグラフェンの化学ポテンシャル、 σ_0 =60.8 μ Sはグラフェンのユニバーサル導電率、 τ_1 =1.2 psはバン ド間遷移の緩和時間、 τ_2 =10 fsはバンド内遷移の緩和時 間である。式(1)および式(2)に従って、光通信帯(波長 1550 μ m)におけるグラフェンの屈折率および消衰係数 の化学ポテンシャル依存性を計算した結果を図2に示す。 図2からも分かるように、グラフェンの光学特性は、バ ンド間吸収に起因する誘電体的特性(μ >0.51 eV)か らバンド内吸収に起因する金属的特性(μ >0.51 eV)へと 変化させることが可能であり、これを利用することで様々 な光機能が発現可能となる(詳細については4節で述べる)。

有機薄膜回路内にグラフェンを実装する場合, グラフ エンの成長, 転写ともに汎用的に用いられている手法を 用いることができる。図3(a)に, 実際にグラフェンを 内包した薄膜フィルムの写真を示す(フィルムの中央に 2 cm×2 cmのグラフェンが転写されている)。フィルム の形成方法は以下のとおりである。まず,支持基板(InP など)上に,剥離用ポリイミドであるECRIOS[®](三井化 学)²⁴⁾を塗布・硬化(260℃のN₂雰囲気)した後,水中 で基板上にPMMA/グラフェンを転写する。その後, アセトン中でPMMA膜を除去し,グラフェンが転写さ れたポリイミドを基板表面から剥離する。支持基板から のフィルム剥離については, InPを裏面から劈開するこ とで行う。

実際の有機薄膜光集積回路においては,剥離用ポリイ ミド上に任意のポリマーを何層にもわたって塗布するこ



図3 (a) グラフェンを内包した有機薄膜フィルムの写真 (b) 半導体 薄膜を内包した有機薄膜フィルムの写真 (c) 半導体薄膜の端部 の光学顕微鏡画像 (d) 半導体薄膜の中央部の光学顕微鏡画像

とになり,任意のポリマー層において任意形状のグラフ エンが必要となる(詳細は3節を参照のこと)。剥離用ポ リイミド上に任意の多層ポリマーを塗布した上で上記手 法を用いれば,有機薄膜光集積回路の所望の層にグラフ エンを内包することができる。また,そのときに露光・ アッシングプロセスを経ることで,グラフェンのパター ニングも可能である。

2.2 半導体薄膜による機能性発現

機能性発現のためのもう一つの手法として、半導体薄 膜を用いることも有効である。特にInP系半導体は、従 来の光集積回路のメインプラットフォームであることか ら、前述のグラフェンに比べて各機能を発現するための ノウハウが豊富に揃っている(つまり、前述の特長Aを 無条件で満たす)。一方の特長Bについては、薄膜フィ ルム内に埋め込んだ半導体薄膜の膜厚と密接に関係して いる。たとえばInP系化合物半導体では、格子緩和など を考慮した場合、1%(10000 ppm)程度の格子歪みしか 許されない。これは例えば、薄膜フィルムに曲率半径 100 µmの湾曲(マクロな視点では非常に急峻な曲げであ る)がかかった場合、半導体薄膜の膜厚が200 nm 程度 以下であれば損傷しないことを意味する。光回路内で機 能性を得るという目的においては、これは十分妥当な値 であるといえる。

我々のグループではこれまで、ベンゾシクロブテン (Benzocyclobutene; BCB)を用いてSi基板上にInP系半 導体薄膜を形成する手法を提案し、それを用いた各種光 素子の実現を行ってきた^{25~27)}。本構造では、InP系半導 体薄膜の上下方向が低屈折率材料に埋め込まれることか ら、高屈折率差による強光閉じ込めが実現でき、素子の 小型化及び低消費電力化が可能となる。本技術は、BCB に限らず様々なポリマーで代用できることから、有機薄 膜光集積回路にもそのまま応用が可能である。

図3(b)に、実際にInP系半導体を内包した薄膜フィ ルムの写真を示す(白い点線で囲った領域にGaInAs薄 膜が内包されている)。フィルムの形成方法は以下のと おりである。まず、有機金属気相成長によりInP基板上 にGa₀₄₇In₀₅₃Asを250 nmを成長する。一方、支持基板 (InPなど)上に、剥離用ポリイミドであるECRIOS[®]を 塗布し、170℃のN₂雰囲気で前熱処理した後、両基板を 貼り付ける。その後、後熱処理(260℃のN₂雰囲気)を 介して、ECRIOS[®]を完全に固形化させた後、ウェット エッチングを用いて薄膜GaInAs層を形成する。最後に、 支持基板からのフィルム剥離を行うことで完成となる。 薄膜GaInAs層の中心部の光学顕微鏡画像からも、クラ ックフリーな半導体薄膜をフィルム上に実現できている ことが分かる(図3(c),(d)参照)。

実際の有機薄膜光集積回路においては、任意のポリマ ー層において任意形状の半導体薄膜が必要となること は、グラフェンの場合と同様である。これについても、 剥離用ポリイミド上に任意の多層ポリマーを塗布した上 で上記手法を用いればよい。また併せて、そのときに露 光・エッチングプロセスによる半導体薄膜のパターニン グも可能である。

3 有機薄膜光集積回路における モノリシック集積手法

「モノリシック集積」とは、同時プロセスで、一基板上 に全ての多機能素子を一括集積させることであり、光集 積回路のおいては必須とされる技術である。従来型の光 集積回路においては、単結晶の再成長や選択成長、OQW (Offset quantum well), QWI (Quantum well intermixing) などの様々な技術を用いることで,異なる機能を同一基 板上に実現している⁴⁾。しかし,有機薄膜材料にはその ような光集積技術のノウハウが存在せず,モノリシック 集積に向けた画一的なプロセス手法を作り上げることが 必要不可欠となる。

上記を踏まえて、本節では、有機薄膜光集積回路にお けるモノリシック集積手法について言及する。本プロセ スでは、剥離用のポリイミドを支持基板(Glass, Si, InP など)に塗布したものを初期基板とし、その後、基板上 に適当なポリマーを塗布しながら、各ポリマー層に対し て素子作製プロセスを行っていく。

図4に、光伝送路・入出力カプラ・スイッチ・受光器・ 変調器の各機能を一括で作り上げるプロセスフローの一 例を示す。本プロセスでは、コア材料としてPMMA、ク ラッド材料としてサイトップ(AGC旭硝子)を用いて、 下記aからfのプロセスを経ることで、上記機能全てを 一括で実現することを考える。各プロセスの詳細は各々 以下のとおりである。

- a. バッファ層としてサイトップを塗布し,熱処理に よる硬化を行った後,変調器用の下部電極パッド をリフトオフにより作製する。その後,サイトッ プを塗布,硬化を行うことで,クラッド層Iを形成 する。
- b. 基板表面に、受光器、変調器用の機能材料を貼り 付けた上で、所望の形状にパターニングする(グ ラフェンの転写・パターニングプロセスについて は、2.1節を参照のこと。同様に、半導体薄膜の貼 り付け・パターニングプロセスについては、2.2節 を参照のこと)。
- c. 受光器,変調器用の電極パッドおよび,入出力カ プラ用の金属グレーティングをリフトオフで一括 作製する。
- d. PMMAを表面に塗布し、露光プロセスにより、コ ア層となる領域を形成。その後、サイトップを塗布、 硬化を行うことで、クラッド層IIを形成する。
- e. 光スイッチ用の上部電極パッドをリフトオフによ り作製した後、サイトップを塗布、硬化を行うこ とで、クラッド層IIIを形成する。
- f. ドライエッチングによりホールを形成した後,各



図4 有機薄膜光集積回路におけるモノリシック集積手法(入出力カプラのみ伝搬方向の断面図を表している)

電極パッドから貫通電極を作製し,最後に支持基 板からの剥離を行うことで,有機薄膜光集積回路 の完成となる。

上記はあくまでも一例であり、実際には、これを拡張 する形で様々なプロセス手法が考えられる。特に、剥離 用のポリイミドとして対象波長に対して透明なものを選 択すれば、それをそのままクラッド層として利用するこ ともできる(例えば、ECRIOS[®]は波長400 - 2000 nmの 光に対して透明である)。その場合、より屈折率の高い SU-8 (MicroChem) などをコア材料として用いることが 望ましい。

4 有機薄膜光集積回路における 各素子の理論解析

本節では、実際に3節のプロセスを経ることで得られ る有機薄膜光集積回路の各素子について理論解析を行 い,その性能限界について言及する。なお,機能材料と してはグラフェンを選択し,入射光の波長および偏光は 1550 nmのTEモードとする。計算された各素子の理論限 界は,予め表1にまとめておくので,それも参照されたい。

4.1 伝送路

図5(a)に、有機薄膜光集積回路における伝送路の断 面図を示す。PMMAコア厚を1 μ m、サイトップ上下ク ラッド厚を2 μ mに固定し、波長1550 nmの入射光に対し て、有限要素法(Finite Element Method; FEM)により モード解析を行った結果を図5(b)に示す。本結果を踏 まえて、適当なシングルモード伝送を得るためには、導 波路幅を2 μ mに設定した。

次に,時間領域差分法 (Finite-difference time-domain method; FDTD method) を用いて,伝送路の曲げ損失を 計算した。有機薄膜光回路では,通常の回路面内の曲げ

表1 機能材料としてグラフェンを用いたときの、有機薄膜光集積回路における各素子の理論性能限界

Device	Waveguide	I/O coupler	Switch	Photodetector	Modulator
Core material	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Clad material	Cytop	Cytop	Cytop	Cytop	Cytop
Functional material	-	-	_	Graphene	Graphene
Other features	-	Metal grating	Heat electrode	-	Gate electrode
Calculated characteristics for TE mode *	< 0.2 dB/bend (R > 100 µm)	7.5 dB @Λ=1140 nm	$\frac{\Delta n \sim 0.007}{(< 3 \mu W)}$	$\frac{100/cm@1550 \text{ nm}}{(\mu \sim 0 \text{ eV})}$	$25 \rightarrow 100 / \text{cm}$ ($\mu \sim 0.4 \text{ eV}$)
Calculated characteristics for TM mode $\ensuremath{\dagger}$	<0.2 dB/bend (R > 100 µm)	7.5 dB @Λ=1100 nm	$\frac{\Delta n \sim 0.007}{(< 3 \mu W)}$	88/cm@1550 nm ($\mu \sim 0.505 \text{ eV}$)	175→275/cm (μ~0.505 eV)

* These values for TE mode are discussed in this paper. † These values for TM mode are not mentioned in this paper.



図5 伝送路の解析結果 (a)素子の断面構造と典型的なモード分布 (b) FEMによるモード解析によって求められた有効屈折率の導波路幅依存性 (c) FDTDによる各方向の曲げ損失 (90°の曲げ一つあたりの伝搬損失)

損失に加えて、フィルム曲げに伴う面直方向の曲げ損失 も考慮する必要がある。図5 (c) に各曲げ方向に対する 伝搬損失の解析結果を示す。これにより、曲率半径100 μm以上であれば、0.2 dB以下で伝送可能であることが 見て取れた。また、本回路において、コアの垂直方向は 空気で挟まれているため、高屈折率差が実現されている。 そのため、面直方向は極めて強い曲げ耐性を有する。

4.2 入出力カプラ

有機薄膜光回路では、通常の光回路で用いられるよう な導波路端面からの入出力は困難となる。そのため、垂 直方向からグレーティングカプラを用いるアプローチが 有効となる。しかしながら、有機材料系では、シリコン フォトニクス(Si/SiO₂)のような系と異なり、グレーテ ィングカプラに必要な高屈折率差(高い結合係数κ)を もつ材料分布を得ることが極めて難しい。そのため、本 研究では金属グレーティングカプラ²⁸⁾を用いることで, その問題をクリアする。

図6(a)に、有機薄膜光集積回路における入出力カプ ラの構造を示す。金属グレーティングはPMMAコアの 直下に埋め込まれており、そこからテーパを介して伝送 路に繋ぐことで、適当なシングルモード伝送を得られる ようにしている。まず初めに、FDTDによる解析により、 金属グレーティングにおける結合効率の見積もり、およ びモード解析を行った。計算したグレーティングカプラ (Ti 10 nm/Au 30 nm)の結合効率の波長依存性を図6(b) に示す。ここで、グレーティングピッチAをパラメータ とし、入射光の角度は94°、duty比は50%で固定した。 このとき、A=1120 nmの金属グレーティングにおいて最 大の結合効率が得られ、対象波長の近傍では、おおよそ -7.5 dBの結合効率となることを確認した。

4.3 スイッチ(温度センサー)



図6 入出カカプラの解析結果 (a)素子の断面構造と典型的なモード 分布 (b) グレーティングピッチをパラメータとしてFDTDによ り計算された,結合損失の波長依存性

有機薄膜光回路内での経路切り替えを行うスイッチに ついては、機能性材料を用いることなく、ポリマーの熱 光学効果を利用するのみで構成可能である。スイッチの 構成要素は図7(a)に示すとおりであり、伝送路の上部 に、Tiヒータや電極パッド、その間の配線を形成する。

有機薄膜光回路は,周囲を空気に囲まれていることか ら熱の逃げ場がなく,低電力で極めて大きな温度変化を 得ることが可能となる。FEMにより,ヒータを通電した ときの温度分布を解析した後,それを用いて伝送路の屈 折率変化(波長1550 nm)を計算した結果を図7 (b)に



図7 光スイッチの解析結果 (a)素子の断面構造 (b) FEMにより計 算された伝送路の屈折率変化

示す。ヒータを通電し加熱することで,周囲の温度上昇 に応じてポリマーの屈折率が低下しており,およそ3 µWの消費電力で0.007程度の屈折率変化が得られること が見て取れた。これを用いてマッハツェンダー導波路や リング共振器内の位相をコントロールすることでスイッ チングを行うことが可能となるのは,通常の熱光学スイ ッチと同じである。

また,「周囲を空気に囲まれていることから熱の逃げ 場がない」という特性を生かして,温度センサーの集積 も可能である。例えば,有機薄膜光集積回路内にリング 共振器をアレイ状に配置し,それらの一部分が熱源に触 れたときの位相差を読み取るというような構成が考えら れる。

4.4 受光器

受光器の性能を決める要因は、素子を構成する材料の 光吸収効率、光吸収により生成されたフォトキャリアの 移動時間、などが挙げられる。これらを鑑みて、本研究 シリーズ 若手研究者の挑戦

では、受光器の光吸収層として2次元系材料であるグラ フェンを用いる。本研究で用いる受光器の構造を図8(a) に示す。コア層の直下にグラフェンが配置されており、 そこで生成したフォトキャリアを左右の電極から横方向 に引き抜く構造とする。

解析によって得られたグラフェンの光学定数(図2参 照)を用いて、本構造に対してFEMによる2次元モード 解析を行った。図8(b)に、受光器の有効屈折率と吸収 係数のグラフェンの化学ポテンシャル依存性を示す(入 射波長は1550 nm)。2節でも述べたように、グラフェン の光学特性は、化学ポテンシャルの位置を制御すること によって様々に変化する。ここでは、グラフェンを受光 器の吸収層として利用する目的から、化学ポテンシャル は0 eV近傍を用いることとする。このとき、素子の吸収 係数は100/cm程度になることが見て取れた。これは、素 子長230 μmで90%以上の光吸収を得ることができるこ とを意味しており、有機薄膜光集積回路用途として十分 妥当なものであると言える。

併せて、グラフェンの化学ポテンシャルを0 eV 近傍と 仮定して、受光器の波長依存性を計算した結果を図8(c) に示す。波長帯域1300 - 1700 nm の範囲において、吸収 係数は80 - 120/cmとなり、大きな変化がないことが見 て取れる。

4.5 変調器

変調器についてもグラフェンを用いることで機能性を 実現する。変調器の概要は図9(a)に示すとおりである。 受光器の構造と酷似しているが、グラフェンの下部にサ イトップクラッド層を介して金属電極が配置されている のが相違点である。本電極から電圧印加を行うことで、 グラフェンの化学ポテンシャルの位置を制御し、バンド 間吸収に起因する誘電体的特性からバンド内吸収に起因 する金属的特性へと変化させることが可能になる。サイ トップは耐圧性に優れた有機材料(1-3 MV/cm)であり、 変調器においては、光伝送路のクラッド層としての効果 に加えて有効な絶縁膜としての役割も担う。

FEMによる2次元モード解析により得られた,変調器の有効屈折率と吸収係数のグラフェンの化学ポテンシャル依存性を図9(b)に示す(入射波長は1550 nm)。これにより、グラフェンを吸収変調層として利用する目的から、化学ポテンシャルは0.4 eV近傍で制御することが有効であることが見て取れる。このとき、素子の吸収係数は100/cmから25/cmに変化することから、これによって強度変調を行うことができる(素子長を230 µmとした場合、-10 dBから-2.5 dBの強度変化に相当)。

併せて, グラフェンの化学ポテンシャルを0.385 eVから0.405 eVで変化させると仮定して, 変調器の波長依存



図8 受光器の解析結果 (a)素子の断面構造と典型的なモード分布 (b) FEMにより計算された,受光器の有効屈折率と吸収係数のグラフェンの化学 ポテンシャル依存性(入射波長は1550 nm) (c)受光器の有効屈折率と吸収係数の波長依存性(グラフェンの化学ポテンシャルは0 eV近傍)



図9 変調器の解析結果 (a)素子の断面構造とモード分布 (b) FEM により計算された,変調器の有効屈折率と吸収係数のグラフェンの化学ポテンシャ ル依存性 (入射波長は1550 nm) (c)変調器の有効屈折率と吸収係数の波長依存性 (グラフェンの化学ポテンシャルを0.385 eV から0.405 eV に 変化させたと仮定)

性を計算した結果を図9(c)に示す。波長1550-1600 nmの範囲において、大きな吸収係数の変化が見て取れる。

5 有機薄膜光集積回路における伝送路と 入出力カプラの作製および評価

本節では,有機薄膜回路において最も基本的な構成要素である,光伝送路と入出力カプラをモノリシック集積 した素子について,実際に作製および評価を行う。

図10(a)に作製した素子概要を示す。本素子におい て、コア材料とクラッド材料は各々PMMAとサイトッ プを用いており、伝送路と入出力カプラの構造パラメー タについては、それぞれ4.1節および4.2節の解析結果に もとづいて決定した。作製プロセスについては以下のと おりである (3節で述べたプロセスフローをベースとし ているので、併せて参照のこと)。まず、InP基板上に剥 離用ポリイミドとしてECRIOS[®](~3 μm) を形成し, その上にサイトップ (~3µm)を塗布,熱処理による硬 化を行った。次に、電子ビーム露光およびリフトオフを 用いて、入出力カプラ用の金属グレーティングを作製し た。その後, 基板表面にPMMA (~1 µm) を塗布し, 電子ビーム露光により導波路構造を形成した後、上部ク ラッド用のサイトップを塗布・硬化することで素子を作 製した。支持基板からのフィルム剥離については, InP 基板を裏面から劈開することで行った。



図10 (a) 試作した素子の外観 (b) 光伝送路と入出カカプラで構成さ れた素子の光学顕微鏡画像 (c) 伝送路の長さを変化させたとき の素子の伝搬特性

シリーズ 若手研究者の挑戦

図10 (b) に作製した素子の光学顕微鏡画像を示す。 厚さ10 µm程度の有機薄膜フィルム内に,光集積回路の 基本構成である伝送路と入出力カプラが一括集積されて いる。図10 (b) の素子を用いて,波長1550 nmの入射光 に対する伝搬特性を評価した結果を図10 (c) に示す。 本素子では,伝送路の長さを2 mmから8 mmまで変化さ せており,それらの伝搬特性を比較することで,伝送路 自体の伝搬損失と入出力カプラ(金属グレーティングと テーパ)の結合損失を見積もった。図10 (c)の近似直 線の傾きおよび切片から,伝送路の伝搬損失は1.4 dB/ cm,入出力カプラの結合損失は約27 dB/couplerと見積も られた。入出力カプラの結合損失については,現時点で は非常に大きいが,グレーティング構造および作製プロ セスの最適化を行うことで,理論値の7.5 dB/couplerまで 近づけることが出来ると考えている。

6 まとめ

本稿で提案している有機薄膜光集積回路の特長は、「フ レキシブルである(膜厚数10 µm)」という一点に尽きる。 これは単純なようでいて、光集積回路の活躍の場を広げ ることに大きく寄与し、従来の用途である光通信はもち ろんのこと、医療・ヘルスケア・環境・センシングなど、 様々な分野への応用が期待される。

有機薄膜光集積回路は、従来の光集積回路の延長上に あるものの、技術面においては一線を画している。その ため本稿では、機能化・集積化の技術(2,3節)、各素 子の理論限界(4節)、基本素子の作製および評価(5節) などをとおして、その技術を通観してきたが、著者らの 意図を多少なりともお伝えできたとすれば幸いである。 本稿で紹介した素子については実用化レベルにはまだ程 遠いが、より汎用性のある作製プロセスなどをとおして、 十分な性能が得られるようになる日が来ることを期待し たい。

謝辞

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)「新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とする次世代フォトニクスの

基盤技術」,およびJSPS科研費(#15H05763, #16H06082, #16K18087, #15J04654)の援助により行われた。

参考文献

- S. E. Miller, "Integrated Optics: An Introduction", Bell Labs Technical Journal 48, 2059 (1969).
- E. A. J. Marcatili, "Dielectric Rectangular Waveguide and Directional Coupler for Integrated Optics", Bell Labs Technical Journal 48, 2071 (1969).
- 3) 末松安晴, "光集積回路", 電気四学会連合大会講演論文集 1223, 430 (1971).
- L. A. Coldren, "High performance InP-based photonic ICs—A tutorial", IEEE J. Lightwave Technol. 29, 554 (2011).
- 5) R. Nagarajan, M. Kato, D. Lambert, P. Evans, S. Corzine, V. Lal, J. Rahn, A. Nilsson, M. Fisher, M. Kuntz, J. Pleumeekers, A. Dentai, H.-S. Tsai, D. Krause, H. Sun, K.-T. Wu, M. Ziari, T. Butrie, M. Reffle, M. Mitchell, F. Kish and D. Welch, "Terabit/s class InP photonic integrated circuits", Semicond. Sci. Technol. 27, 094003 (2012).
- J. K. Doylend, A. P. Knights, "The evolution of silicon photonics as an enabling technology for optical interconnection," Laser Photon. Rev. 6, 504 (2012).
- 7) P. P. Absil, P. Verheyen, P. De Heyn, M. Pantouvaki, G. Lepage, J. De Coster, J. Van Campenhout, "Silicon photonics integrated circuits: a manufacturing platform for high density, low power optical I/O's," Optics Express 23, 9369 (2015).
- 8) M. J. R. Heck, H.-W. Chen, A. W. Fang, B. R. Koch, D. Liang, H. Park, M. Sysak, J. E. Bowers, "Hybrid silicon photonics for optical Interconnects," IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 17, 333 (2011).
- Z. Zhou, B. Yin, J. Michel, "On-chip light sources for silicon photonics," Light: Science & Applications 4, e358 (2015).
- 10) D.-H. Kim, J.-H. Ahn, W. M. Choi, H.-S. Kim, T.-H. Kim, J. Song, Y. Y. Huang, Z. Liu, C. Lu, J. A. Rogers, "Stretchable and Foldable Silicon Integrated Circuits," Science **320**, 507 (2008).
- 11) J. Lee, J. Wu, M. Shi, J. Yoon, S. Park, M. Li, Z. Liu, Y. Huang, J. A. Rogers, "Stretchable GaAs Photovoltaics with Designs That Enable High Areal Coverage," Adv. Mater. 23, 986 (2011).
- 12) M. Kaltenbrunner, T. Sekitani, J. Reeder, T. Yokota, K. Kuribara, T. Tokuhara, M. Drack, R. Schwödiauer, I. Graz, S. Bauer-Gogonea, S. Bauer, T. Someya, "An ultra-lightweight design for imperceptible plastic electronics," Nature **499**, 458 (2013).
- R. T. Chen, "Polymer-based photonic integrated circuits," Optics & Laser Technology 25, 347 (1993).
- L. Eldada, L. W. Shacklette, "Advances in polymer integrated optics," IEEE J. Quantum Electron. 6, 54 (2000).
- 15) Z. Zhang, D. Felipe, V. Katopodis, P. Groumas, C. Kouloumentas, H. Avramopoulos, J.-Y. Dupuy, A. Konczykowska, A. Dede, A. Beretta, A. Vannucci, G. Cangini, R. Dinu, D. Schmidt, M. Moehrle, P. Runge, J.-H. Choi, H.-G. Bach, N. Grote, N. Keil, M. Schell, "Hybrid Photonic Integration on a Polymer Platform," Photonics 2, 1005 (2015).
- 16) L. Li, H. Lin, S. Qiao, Y. Zou, S. Danto, K. Richardson, J. D. Musgraves, N. Lu, J. Hu, "Integrated flexible chalcogenide glass photonic devices," Nature Photon. 8, 643 (2014).
- 17) T. Amemiya, T. Kanazawa, S. Arai, "Organic Membrane Photonic

Integrated Circuits," PCT application No. PCT/JP2017/1076.

- 18) R. Yoshimura, M. Hikita, S. Tomaru, S. Imamura, "Low-loss polymeric optical waveguides fabricated with deuterated polyfluoromethacrylate," J. Lightwave Technol. 16, 1030 (1998).
- T. Watanabe, N. Ooba, S. Hayashida, T. Kurihara, S. Imamura, "Polymeric optical waveguide circuits formed using silicone resin," J. Lightwave Technol. 16, 1049 (1998).
- 20) Q. Bao, K. P. Loh, "Graphene Photonics, Plasmonics, and Broadband Optoelectronic Devices," ACS Nano 6, 3677 (2012).
- 21) F. Xia, H. Wang, D. Xiao, M. Dubey, A. Ramasubramaniam, "Twodimensional material nanophotonics," Nature Photon. 8, 899 (2014).
- 22) T. Kanazawa, T. Amemiya, A. Ishikawa, V. Upadhyaya, K. Tsuruta, T. Tanaka, Y. Miyamoto, "Few-layer HfS2 Transistor," Sci. Rep. 6, 22277 (2016).
- 23) M. Chhowalla, D. Jena, H. Zhang, "Two-dimensional semiconductors for transistors," Nature Reviews Materials 1, 16052 (2016).
- 24) K. Fukukawa, M. Okazaki, Y. Sakata, T. Urakami, A. Okubo, "Transparent Polyimide and Precursor Thereof," PCT application No. PCT/JP2014/062474.
- 25) T. Okamoto, N. Nunoya, Y. Onodera, S. Tamura, S. Arai, "Continuous wave operation of optically pumped membrane DFB laser," Electron. Lett. 37, 1455 (2001).
- 26) S. Arai, N. Nishiyama, T. Maruyama, T. Okumura, "GaInAsP/InP membrane lasers for optical interconnects," IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron. 17, 1381 (2011).
- 27) D. Inoue, J. Lee, T. Hiratani, Y. Atsuji, T. Amemiya, N. Nishiyama, S, Arai, "Sub-milliampere threshold operation of butt-jointed built-in membrane DFB laser bonded on Si substrate," Opt. Express 23, 7771 (2015).

28) V. Dolores-Calzadilla, D. Heiss, M. Smit, "Highly efficient metal grating coupler for membrane-based integrated photonics," Optics Lett. 39, 2786 (2014).

Organic membrane photonic integrated circuits (OMPICs)

Tomohiro Amemiya (2)Toru Kanazawa (3)Takuo Hiratani
 Arai (5)Tatsuhiro Urakami

■①④ Institute of Innovative Research (IIR), Tokyo Institute of Technology ②③④ Department of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo Institute of Technology ⑤ Functional Materials Laboratory, Mitsui Chemicals, Inc.

```
    ①アメミヤ トモヒロ
    所属:東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所
    ②カナザワ トオル
    所属:東京工業大学 工学院 電気電子系
    ③ヒラタニ タクオ
    所属:東京工業大学 工学院 電気電子系
    ④アライ シゲヒサ
    所属:東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所/
    工学院 電気電子系
    ⑤ウラカミ タツヒロ
    所属:三井化学㈱ 機能材料研究所
```

このコーナーの研究は技術移転を目指すものが中心で、実用化に向けた共同研究パートナーを求めています。掲載した研究に興味が あり、執筆者とコンタクトを希望される方は編集部までご連絡ください。

また, このコーナーへの掲載を希望する研究をお持ちの若手研究者^{注)} も随時募集しております。こちらもご連絡をお待ちしております。 月刊 OPTRONICS 編集部メールアドレス:editor@optronics.co.jp

注) 若手研究者とは概ね40歳くらいまでを想定していますが、まずはお問い合わせください。

